PAT-NO:

JP357087299A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 57087299 A

TITLE:

MANUFACTURE OF ULTRASONIC PROBE

PUBN-DATE:

May 31, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

DOI, TOSHIKATSU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP55163084

APPL-DATE:

November 18, 1980

INT-CL (IPC): H04R017/00

US-CL-CURRENT: 310/311

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent connection failure due to stress when cutting, by cutting a piezoelectric ceramic plate by a specific method, when said plate is cut in order to form a probe of plural blocks.

CONSTITUTION: On one metallic film 10 of a piezoelectric ceramic substrate 8 having metallic films 9, 10 on both surfaces, a flexible cable 11 is connected together with a packing material 12. Subsequently, the metallic film 9 is cut to width W each, simultaneously the ceramic substrate is cut into depth (t) of about 80%∼100% of its plate thickness, and the grooves 13 for forming a comb-like or strip-like vibrator group are provided. Moreover, for instance, in order to form a block of 3 pieces each, the substrate is cut to the metallic film 10 by a narrow groove 14 from on the groove 13. After it has been cut, a lead wire 15 is connected. When the substrate is cut in this way, stress put on the connecting part of the metallic film 10 and the cable 11 is reduced when cutting. Accordingly, connection failure due to stress is prevented.

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO&Japio

 \supset

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—87299

⑤Int. Cl.³ H 04 R 17/00 識別記号 101 庁内整理番号 7326-5D ❸公開 昭和57年(1982)5月31日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

図超音波探触子の製造方法

②特

顧 昭55-163084

22出

願 昭55(1980)11月18日

@発 明 者 土井敏克

門真市大字門真1006番地松下電

⑪出 願 人 松下電器

松下電器産業株式会社

の代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

明細書

、発明の名称

超音波探触子の製造方法

2、特許請求の範囲

圧電セラミック板の両面に蒸着等により金属膜を形成し、眩金属膜の一方にフレキンブルケーブルを接続したものを切断すると同時にならのものを切断すると同時に上記を属膜のもう一方のものを切断するとの形式をでは短冊があり、大ない切断の上があり、100場をでは、一方の電極リード線をお続し、クサあるいは、クサあるでは、カウを複数形成するとを特徴とする超音波探触子の製造方法。

3、発明の詳細な説明

本発明は、超音波探触子の製造方法に関するものであり、超音波探触子を精度良く、容易に製造することのできる方法を提供しようとするもので

ある

ところが、このような製造方法においては、切断の際に、金属膜3とフレキンブルケーブル4との接続部に応力が加わることにより、接続不良が 生し易くなるという問題がある。超音波探触子

-507-

として使われる場合、例えばプロック数は 6 4 個でプロック内での分割数が 5 個の場合であれば、 この接続部の個別の数は 3 2 0 個にもなり、これ らの 5 ちの 1 か所でも接続不良が発生すると超音 波探触子としての機能が果せなくなり、製造時の 歩留まりがきわめて悪くなる。

そこで、本発明はかかる従来の欠点を解消した 製造方法を提供することを目的とするもので、以 下、第2、3図を参照して説明する。

この方法においては、まず、第2図に示す様に、 圧電セラミック基板8の両面に金属膜9,10を 蒸着等によって形成し、そのうちの一方の金属膜 10にフレキンプルケーブル11を接続したもの を作成する。

そして、これを第3図に示すようにバッキング 材12の上に取付ける。次いで、金属膜9を幅W つつに切断すると同時に、圧電セラミック板Bを その板厚Tの808~100多程度の深さままで 切断して、クシ状ないしは短冊状の振動子群を形 或する帯13を作る。

で圧電セラミック板8の厚みの大部分は切断されているため、隣り合う振動子の諸特性にはほとんど差は生じないのである。

以上詳述したように、本発明によれば、超音波探触子の各振動子群を形成するための溝を形成するための溝を形成する際に金属膜とフレキンブルケーブルとの接続部に応力が加わることが少なくなり、接続不良を生じるおそれが少なくて製造時の歩留まりを大幅に向上することのできる優れた製造方法を得ることができるものである。

4、図面の簡単な説明

第1図は従来の製造方法により製造した超音波探触子の断面図、第2図、第3図および第4図は本発明の超音波探触子の製造方法を実施した一例の製造工程途中の超音波探触子の断面図である。

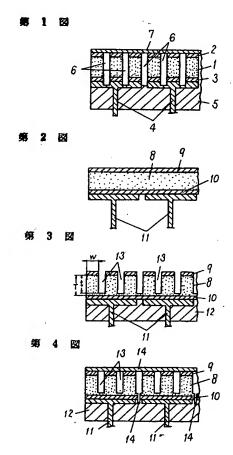
8 ····· 圧電セラミック板、9,10 ····· 金 展膜、11 ····· フレキシブルケーブル、12 · ····· パッキング材、13 ····· 切断構、14 · ····· 切断構。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

さらに、第4図に示す様に3個づつの振動子群の各プロック間の絶縁をするために、先の切断薄13の上から第2回目のプロック間の切断を金属膜10を切断するまで深く行ない、切断薄14を形成する。この切断幅は第1回目の切断端13の幅Wよりも小さいものである。以上のような切断の後、リード線14により金属膜9を接続し、一方の端子とする。

とのように切断溝14の切断幅を小さくすることにより、次のような効果が得られる。

第1には、海巾が小さいために、金属膜10とフレキンプルケーブル11との接続部にかかる切断時の応力が小さくなり、同一の幅の場合に比べて接続の安全度が高まる。更に、2回目の切断の時の切断位置を一回目の位置に合わせるための調整が極めて容易になる。例えば、1回目の位置合せは、±25μmの誤差まで許容できるのである。方最大にずれた場合においても第1回目の切断



手続補正書

昭和 56年 2月 27日

特許庁長官殿

1 事件の表示

2 発明の名称 超音波探触子の製造方法

3 補正をする者

事件との関係 大阪府門真市大字門真1006番地 (582) 松下電器産業株式会社 下· 代数省

4 代 理 T 571

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

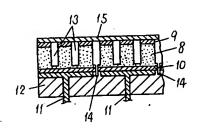
(5971) 弁理士 中尾 電 ು

。 (連絡先 電話(東京)437-1121 特許分至) 5 補 正 の 対 象

明細書の発明の詳細な説明の欄

図面





8、補正の内容

(1) 明細書第4百第7行~第8行の「リード線 14」を「リート線15」と補正いたします。 (2) 同第4頁第17行~第18行の「1回目の 切断溝14の幅を50μπ とすると、」を「1 回目の切断膺13の幅を100μπとし、2回目 の切断癖14の幅を50μmとすると、」と補 正いたします。

(3) 図面第4図を別紙の通り補正いたします。